

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

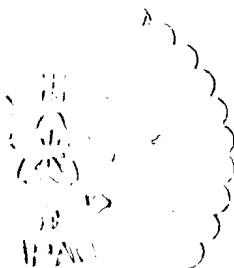
別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 4月 4日

出願番号
Application Number: 特願2003-102016
[ST. 10/C]: [JP 2003-102016]

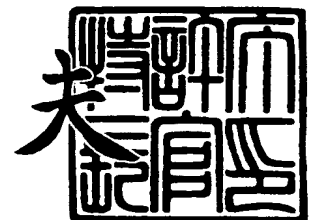
出願人
Applicant(s): 株式会社デンソー



2004年 2月16日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 PY20022664

【提出日】 平成15年 4月 4日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C30B 29/36

【発明者】

 【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内

 【氏名】 杉山 尚宏

【発明者】

 【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内

 【氏名】 木藤 泰男

【発明者】

 【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内

 【氏名】 小栗 英美

【発明者】

 【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内

 【氏名】 原 一都

【発明者】

 【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内

 【氏名】 二ツ山 幸樹

【発明者】

 【住所又は居所】 愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道 4 1 番地の 1 株
株式会社 豊田中央研究所 内

 【氏名】 岡本 篤人

【特許出願人】

 【識別番号】 000004260

 【氏名又は名称】 株式会社デンソー

【代理人】

【識別番号】 100068755

【弁理士】

【氏名又は名称】 恩田 博宣

【選任した代理人】

【識別番号】 100105957

【弁理士】

【氏名又は名称】 恩田 誠

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 002956

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9908214

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 炭化珪素単結晶の製造方法および製造装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 反応容器（1， 1 1）の内部に種結晶となる炭化珪素単結晶基板（2， 1 3）を配置し、前記反応容器（1， 1 1）内に、Si を含有するガスとCを含有するガスとを含む原料ガスを導入することにより、前記種結晶となる炭化珪素単結晶基板（2， 1 3）から炭化珪素単結晶（3， 2 1）を成長させる炭化珪素単結晶の製造方法において、

原料ガスの流れとして、種結晶となる炭化珪素単結晶基板（2， 1 3）の上流において原料ガスを加熱した後、それよりも低温に保持された種結晶となる炭化珪素単結晶基板（2， 1 3）から結晶成長させ、さらに、成長に寄与しなかった原料ガスを再び加熱した後、吸収材（4， 1 2）に吸収させるようにしたことを特徴とする炭化珪素単結晶の製造方法。

【請求項 2】 請求項 1 に記載の炭化珪素単結晶の製造方法において、

種結晶となる炭化珪素単結晶基板（2）の上流において加熱された原料ガスの温度が2300～2700℃であり、前記炭化珪素単結晶（3）の成長表面の温度が2100～2600℃であることを特徴とする炭化珪素単結晶の製造方法。

【請求項 3】 請求項 1 に記載の炭化珪素単結晶の製造方法において、

種結晶となる炭化珪素単結晶基板（1 3）において結晶成長に寄与しなかった原料ガスを再び加熱すべく、種結晶となる炭化珪素単結晶基板（1 3）に向かう原料ガスの流れに対し逆向きの原料ガスの流れを作るようにしたことを特徴とする炭化珪素単結晶の製造方法。

【請求項 4】 請求項 1～3 のいずれか 1 項に記載の炭化珪素単結晶の製造方法において、

反応容器（1 1）の内部において種結晶となる炭化珪素単結晶基板（1 3）の周囲に比得当該基板（1 3）を局所的に低温化したことを特徴とする炭化珪素単結晶の製造方法。

【請求項 5】 請求項 1～4 のいずれか 1 項に記載の炭化珪素単結晶の製造方法において、

種結晶となる炭化珪素単結晶基板（13）の上流において原料ガスを加熱して種結晶となる炭化珪素単結晶基板（13）へ導入するに際し、原料ガスを攪拌するようにしたことを特徴する炭化珪素単結晶の製造方法。

【請求項6】 請求項1～5のいずれか1項に記載の炭化珪素単結晶の製造方法において、

前記反応容器（11）から排出されるガスをSiおよびCを含有しないガスのみにしたことを特徴とする炭化珪素単結晶の製造方法。

【請求項7】 反応容器（11）の内部に種結晶となる炭化珪素単結晶基板（13）を配置し、前記反応容器（11）内に、Siを含有するガスとCを含有するガスとを含む原料ガスを導入することにより、前記種結晶となる炭化珪素単結晶基板（13）から炭化珪素単結晶（21）を成長させるための炭化珪素単結晶の製造装置であって、

前記種結晶となる炭化珪素単結晶基板（13）への原料ガスを当該種結晶となる炭化珪素単結晶基板（13）での温度よりも高くなるように加熱する加熱装置（15、16、17、20）と、

前記加熱装置（15、16、17、20）により加熱した原料ガスを用いて前記種結晶となる炭化珪素単結晶基板（13）から結晶成長させた後の成長に寄与しなかった原料ガスを再び上流側に戻す構造の反応容器（11）と、

前記戻された原料ガスを前記加熱装置（15、16、17、20）により再び加熱した後の原料ガスを吸収する吸収材（12）と、
を備えたことを特徴とする炭化珪素単結晶の製造装置。

【請求項8】 請求項7に記載の炭化珪素単結晶の製造装置において、

反応容器（11）内において種結晶となる炭化珪素単結晶基板（13）に向かって温度が下がる温度勾配を有することを特徴とする炭化珪素単結晶の製造装置。

【請求項9】 請求項8に記載の炭化珪素単結晶の製造装置において、

反応容器（11）内において原料ガスが種結晶となる炭化珪素単結晶基板（13）に到達した後、原料ガスが反応容器（11）の内壁に沿って排出されることを特徴とする炭化珪素単結晶の製造装置。

【請求項 10】 請求項 7 に記載の炭化珪素単結晶の製造装置において、
反応容器 (11) は有蓋円筒状をなし、反応容器 (11) の開口部から原料ガスを反応容器 (11) の中央部において導入して種結晶となる炭化珪素単結晶基板 (13) に到達後、反応容器 (11) の内壁に沿って上流側に戻り、反応容器 (11) の開口部から下流側に流れることを特徴とする炭化珪素単結晶の製造装置。

【請求項 11】 請求項 7 に記載の炭化珪素単結晶の製造装置において、
反応容器 (11) が、加熱装置 (15, 16, 17, 20) における加熱した原料ガスを反応容器 (11) に向かって導出する筒体 (15) から分離されていることを特徴とする炭化珪素単結晶の製造装置。

【請求項 12】 請求項 7 に記載の炭化珪素単結晶の製造装置において、
前記反応容器 (11) と、加熱装置 (15, 16, 17, 20) における加熱した原料ガスを反応容器 (11) に向かって導出する筒体 (15) とは、別体構造をなし、種結晶となる炭化珪素単結晶基板 (13) は、反応容器 (11) 内において前記加熱装置 (15, 16, 17, 20) の筒体 (15) から接離する方向に移動可能に支持されていることを特徴とする炭化珪素単結晶の製造装置。

【請求項 13】 請求項 12 に記載の炭化珪素単結晶の製造装置において、
炭化珪素単結晶 (21) の成長表面と加熱装置 (15, 16, 17, 20) の筒体 (15) との間隔 (L1) を 20 mm 以下にしたことを特徴とする炭化珪素単結晶の製造装置。

【請求項 14】 請求項 12 に記載の炭化珪素単結晶の製造装置において、
炭化珪素単結晶 (21) の成長表面と加熱装置 (15, 16, 17, 20) の筒体 (15) との間隔 (L1) を 5 mm 以下にしたことを特徴とする炭化珪素単結晶の製造装置。

【請求項 15】 請求項 7 に記載の炭化珪素単結晶の製造装置において、
種結晶となる炭化珪素単結晶基板 (13) の周辺に断熱部材 (34) を配置したことを特徴とする炭化珪素単結晶の製造装置。

【請求項 16】 請求項 7 に記載の炭化珪素単結晶の製造装置において、
反応容器 (11) を支持するパイプ材 (18) を通して冷却ガスを導入して、

この冷却ガスと反応容器（１１）との間で熱交換を行って種結晶となる炭化珪素単結晶基板（１３）をその周辺に比べ局所的に低温化したことを特徴とする炭化珪素単結晶の製造装置。

【請求項１７】 請求項７に記載の炭化珪素単結晶の製造装置において、前記原料ガスの加熱装置（１５，１６，１７，２０）において原料ガスの通路に複数の透孔（３１）を有する板材（３０）を配置し、板材の透孔（３１）に原料ガスを通すことにより原料ガスを攪拌することを特徴する炭化珪素単結晶の製造装置。

【請求項１８】 請求項７に記載の炭化珪素単結晶の製造装置において、前記吸収材（１２）として、多孔質カーボン、カーボンフェルト、カーボン断熱材の少なくともいずれかを用いたことを特徴とする炭化珪素単結晶の製造装置。

【請求項１９】 請求項７に記載の炭化珪素単結晶の製造装置において、反応容器（１１）における原料ガスの出口（４０）に、水素のみを透過する水分離膜（４１）を設置したことを特徴とする炭化珪素単結晶の製造装置。

【請求項２０】 請求項７に記載の炭化珪素単結晶の製造装置において、前記反応容器が、筒体（５１）と、種結晶となる炭化珪素単結晶基板（１３）を支持し、かつ、前記筒体（５１）の内部を移動可能な台座（５０）とからなることを特徴とする炭化珪素単結晶の製造装置。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】

本発明は、炭化珪素単結晶の製造方法、および、これに適した炭化珪素単結晶の製造装置に関する。

【０００２】

【従来の技術】

炭化珪素単結晶は、高耐圧、高電子移動度という特長を有するため、パワーデ

バイス用半導体基板として期待されている。炭化珪素単結晶には、一般に昇華法（改良レーリー法）と呼ばれる単結晶成長方法が用いられる。

【0003】

改良レーリー法は、準密閉された黒鉛製ルツボ内に炭化珪素原料を配置すると共に、この原料部と対向するように種結晶を黒鉛ルツボの内壁に装着し、原料部を2200～2400℃に加熱して昇華ガスを発生させ、原料部より数十～数百℃低温にした種結晶に再結晶化させることで、炭化珪素単結晶を成長させるものである。

【0004】

この改良レーリー法では、炭化珪素単結晶の成長に伴って炭化珪素原料が減少するため、成長させることができる量に限界がある。たとえ、成長中に原料を追加する手段をとったとしても、炭化珪素が昇華する際に、昇華ガス中のSi/Cが1を超える比で昇華するため、成長中に原料を追加すると、ルツボ内の昇華ガスの濃度が揺らぎ、結晶を連続的に高品質に作製することの障害となる。

【0005】

一方、CVDによって炭化珪素をエピタキシャル成長させる技術が、特許文献1に開示されている。図8、9はこの技術を用いた製造装置の概略断面図である。図8において、円筒形状のケース100の中央付近に円筒形状のサセプタ101を配置している。このサセプタ101は高純度の黒鉛等からなる。サセプタ101の上端面には種結晶となる炭化珪素単結晶基板102が配置されている。ケース100の外部におけるサセプタ101の外周に相当する位置には、サセプタ101内の気体を加熱するための加熱手段103が配置されている。サセプタ101の周囲は断熱材である多孔質の黒鉛104により充填されている。そして、サセプタ101の下端において、この断熱材（104）によって漏斗状の通路105が形成されている。ケース100の下端には、炭化珪素単結晶の成長に必要なSiやCを含有する原料ガスを供給する原料ガス導入管106が配置されている。また、サセプタ101の上端面には原料ガスが排気される通路107が形成されており、ケース100の上部にはケース100の外部に繋がる通路108が形成されている。このような構成の製造装置では、原料ガス導入管106から供

給された原料ガスが断熱材（104）により形成された通路105を通過してサセプタ101内に移動し、原料ガスが加熱手段103により加熱されて種結晶（102）から炭化珪素単結晶としてエピタキシャル成長される。そして、残留した原料ガスは、サセプタ101の上端面の通路107を通り、ケース100の上部に形成された通路108を通過して排気される。

【0006】

また、図9においても、円周壁を有するサセプタ200および蓋201によって形成された成長空間に、原料となる原料ガスを導入し、基板202が昇華を始める温度にて、結晶成長を行う。結晶成長に供されなかった原料ガスは、ガス吐出穴203を通過して系外に排出される。

【0007】

この図8、9に示した方法では、成長期間中、Si/C比を一定に保つことが可能であり、優れた結晶品質を有する単結晶を高い成長速度で成長させることが可能である。

【0008】

しかしながら、上述の特許文献1に記載の方法では、サセプタ101、200が同じ温度に加熱されるため、成長空間に導入された原料ガスは、基板のみならず、サセプタ101、200にも結晶を堆積させる。そのため、長尺な結晶を得ようとする際には、単結晶の収率が小さいのみならず、成長空間やガス吐出穴（107、203）が析出した結晶によって閉塞されてしまい、定常的な成長が実現できないという問題点があった。さらに、成長に寄与できずにサセプタ101、200の外部へ放出された炭化珪素の原料ガスが排気経路において堆積し、導入ガスの経路が塞がれるため、定常的な成長ができないという問題もあった。

【0009】

【特許文献1】

特表平11-508531号公報

【0010】

【発明が解決しようとする課題】

本発明はこのような背景の下になされたものであり、その目的は、効率的かつ

定常的に結晶成長させることができる炭化珪素単結晶の製造方法および製造装置を提供することにある。

【0 0 1 1】

【課題を解決するための手段】

請求項 1 に記載の炭化珪素単結晶の製造方法は、図 1 に示すごとく、反応容器 1 の内部に種結晶となる炭化珪素単結晶基板 2 を配置し、反応容器 1 内に、Si を含有するガスと C を含有するガスとを含む原料ガスを導入することにより、種結晶となる炭化珪素単結晶基板 2 から炭化珪素単結晶 3 を成長させる際に、原料ガスの流れとして、種結晶となる炭化珪素単結晶基板 2 の上流において原料ガスを加熱した後、それよりも低温に保持された種結晶となる炭化珪素単結晶基板 2 から結晶成長させ、さらに、成長に寄与しなかった原料ガスを再び加熱した後、吸収材 4 に吸収させるようにしたことを特徴としている。

【0 0 1 2】

これにより、原料ガスの流れにおいて、種結晶となる炭化珪素単結晶基板 2 においては過飽和となる低温にして結晶が析出するとともに、その上流側および下流側においては未飽和となる高温にして結晶が析出しないようにすることができる。その結果、ガス流路の温度を均一にする方式（図 8）に比べ炭化珪素単結晶 3 の収率を向上させることができるとともに、反応容器 1 内（成長空間）が析出した結晶によって閉塞されることを回避することができる。

【0 0 1 3】

また、成長に寄与しなかった原料ガスは吸収材 4 に吸収され、その他のガスは排気系へ導かれる。そのため、ガスの経路が塞がれることを回避することができる。その結果、反応容器 1 内（成長空間）を含めたガス流路が、析出した結晶によって閉塞されることがなく定常的な成長が実現できる。

【0 0 1 4】

請求項 2 に記載のように、図 1 に示すごとく、種結晶となる炭化珪素単結晶基板 2 の上流において加熱された原料ガスの温度が 2 3 0 0 ～ 2 7 0 0℃であり、炭化珪素単結晶 3 の成長表面の温度が 2 1 0 0 ～ 2 6 0 0℃であるとよい。

【0 0 1 5】

請求項 3 に記載のように、種結晶となる炭化珪素単結晶基板において結晶成長に寄与しなかった原料ガスを再び加熱すべく、種結晶となる炭化珪素単結晶基板に向かう原料ガスの流れに対し逆向きの原料ガスの流れを作ると、つまり、導入した原料ガスを種結晶となる炭化珪素単結晶基板にて反転させると、低温に保持される炭化珪素単結晶基板においては過飽和、原料ガスの加熱状態では未飽和とすることができ、請求項 1 での作用効果が得られる。

【0016】

そのために、請求項 7 に記載の炭化珪素単結晶の製造装置を用いる。つまり、種結晶となる炭化珪素単結晶基板への原料ガスを当該種結晶となる炭化珪素単結晶基板での温度よりも高くなるように加熱する加熱装置と、加熱装置により加熱した原料ガスを用いて種結晶となる炭化珪素単結晶基板から結晶成長させた後の成長に寄与しなかった原料ガスを再び上流側に戻す構造の反応容器と、戻された原料ガスを加熱装置により再び加熱した後の原料ガスを吸収する吸収材と、を備えた炭化珪素単結晶の製造装置を使用する。

【0017】

より具体的には、請求項 8 に記載の炭化珪素単結晶の製造装置を用いる。つまり、反応容器内において種結晶となる炭化珪素単結晶基板に向かって温度が下がる温度勾配を有するものとする。そのために、請求項 9 に記載のように、反応容器内において原料ガスが種結晶となる炭化珪素単結晶基板に到達した後、原料ガスが反応容器の内壁に沿って排出するようにする。より具体的には、請求項 10 に記載のように、反応容器は有蓋円筒状をなし、反応容器の開口部から原料ガスを反応容器の中央部において導入して種結晶となる炭化珪素単結晶基板に到達後、反応容器の内壁に沿って上流側に戻り、反応容器の開口部から下流側に流れる炭化珪素単結晶の製造装置を使用する。

【0018】

このようにして、反応容器の内壁に種結晶となる炭化珪素単結晶基板に向かって温度が低くなるような温度勾配を設定することによって、最も低温となっている種結晶となる炭化珪素単結晶基板から結晶を析出させた原料ガスは、そこで反転し、内壁に沿って流れる。反転した原料ガスは、炭化珪素単結晶基板より温度

の高い内壁では未飽和となり、内壁に結晶を析出させないで系外へ放出される。

【0 0 1 9】

請求項 1 1 に記載のように、反応容器が、加熱装置における加熱した原料ガスを反応容器に向かって導出する筒体から分離されていると、熱伝導が遮断され、反応容器と加熱装置の筒体の温度差を大きく設定することが可能となる。この温度差を大きく設定できると、種結晶となる炭化珪素単結晶基板での過飽和度を大きくすることができ、収率の高い結晶成長が可能となる。

【0 0 2 0】

請求項 1 2 に記載のように、反応容器と、加熱装置における加熱した原料ガスを反応容器に向かって導出する筒体とは、別体構造をなし、種結晶となる炭化珪素単結晶基板は、反応容器内において前記加熱装置の筒体から接離する方向に移動可能に支持されているとよい。特に、請求項 1 3 に記載のように、炭化珪素単結晶の成長表面と加熱装置の筒体との間隔を 2 0 mm 以下にするとよい。さらに、請求項 1 4 に記載のように、炭化珪素単結晶の成長表面と加熱装置の筒体との間隔を 5 mm 以下にするとよい。

【0 0 2 1】

請求項 4 に記載のように、反応容器の内部において種結晶となる炭化珪素単結晶基板の周囲に比べ当該基板を局所的に低温化すると、種結晶となる炭化珪素単結晶基板のみを局所的に低温にでき、単結晶の収率が向上する。また、こうすることにより、単結晶と周辺に生成する多結晶を分離でき、高品質な単結晶を成長させるためには好適である。そのために、請求項 1 5 に記載のように、種結晶となる炭化珪素単結晶基板の周辺に断熱部材を配置するとよい。また、請求項 1 6 に記載のように、反応容器を支持するパイプ材を通して冷却ガスを導入して、この冷却ガスと反応容器との間で熱交換を行って種結晶となる炭化珪素単結晶基板をその周辺に比べ局所的に低温化するとよい。

【0 0 2 2】

請求項 5 に記載のように、種結晶となる炭化珪素単結晶基板の上流において原料ガスを加熱して種結晶となる炭化珪素単結晶基板へ導入するに際し、原料ガスを攪拌すると、反応容器（成長空間）における原料ガスの攪拌が促進され、単結

晶の収率を向上させることができる。そのために、例えば、請求項 17 に記載のように、原料ガスの加熱装置において原料ガスの通路に複数の透孔を有する板材を配置し、板材の透孔に原料ガスを通すことにより原料ガスを攪拌する。こうして、板材の複数の透孔を通して成長空間に攪拌された原料ガスが導入される。

【0023】

請求項 18 に記載のように、吸収材として、多孔質カーボン、カーボンフェルト、カーボン断熱材の少なくともいずれかを用いるとよい。

請求項 6 に記載のように、反応容器から排出されるガスを Si および C を含有しないガスのみにする。具体的には、請求項 19 に記載のように、反応容器における原料ガスの出口に、水素のみを透過する水素分離膜を設置する。このようにして、反応容器（成長空間）に導入された原料ガスを排出する際に、水素のみを透過する水素分離膜を通すことにより、水素のみを選択的に排出する。これにより、結晶化できなかった原料ガスが再利用され、導入した原料ガスが高効率に結晶成長に寄与できる。即ち、特許文献 1 に記載の方法では単結晶として成長に寄与する原料の割合が小さく原料の利用効率が悪いが、この不具合を解消して原料の利用効率向上を図ることができることとなる。

【0024】

請求項 20 に記載のように、反応容器が、筒体と、種結晶となる炭化珪素単結晶基板を支持し、かつ、筒体の内部を移動可能な台座とからなると、単結晶の成長表面と筒体と加熱装置の相対的な位置を保った状態で成長を続けることができる。

【0025】

【発明の実施の形態】

（第 1 の実施の形態）

以下、この発明を具体化した第 1 の実施の形態を図面に従って説明する。

【0026】

図 2 には、本実施形態における炭化珪素単結晶の製造装置の概略断面図を示す。

図 2 において、真空容器 10 は筒状をなし、立設した状態で配置されている。

真空容器 10 は例えば石英からなる。真空容器 10 の内部には有蓋円筒状の反応容器 11 が立設した状態で配置されている。反応容器 11 は黒鉛製であり、円筒形状の筒部 11 a と、筒部 11 a の上端開口部を塞ぐ蓋部 11 b からなる（筒部 11 a の下端は開口している）。反応容器 11 の蓋部 11 b の下面には、種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13 が取り付けられている。そして、この炭化珪素単結晶基板 13 が種結晶となって反応容器 11 の内部において炭化珪素単結晶 21 が成長することとなる。

【0027】

真空容器 10 の内部において、反応容器 11 の下方には断熱材 14 が配置されている。断熱材 14 には原料ガス供給通路 14 a が形成され、ここから上方の反応容器 11 に向かって原料ガスが供給される。この原料ガスとしては、具体的には例えば、モノシラン（Si を含有するガス）とプロパン（C を含有するガス）とキャリアガスを所定の割合で混合したものが使用される。

【0028】

真空容器 10 の内部において、断熱材（原料ガス供給部）14 の上端部には円筒状の筒体 15 が立設した状態で配置され、筒体 15 の下端開口部にはプレート材 16 が同開口部を塞ぐように設けられている。プレート材 16 にはその中央部にガス通過用透孔 16 a が形成されている。そして、断熱材 14 の原料ガス供給通路 14 a からの原料ガスがプレート材 16 の透孔 16 a を通して筒体 15 の内部に導入される。筒体 15 は黒鉛よりなり、望ましくは、原料ガスとの反応を防止するために炭化タンタルによって被覆されているとよい。

【0029】

この筒体 15 は反応容器 11 の下端開口部に配置されている。つまり、反応容器 11 と筒体 15 の位置関係として、筒体 15 に対して、有蓋円筒状をなす反応容器 11 を、反応容器 11 の下端開口部側から被せるように配置している。このとき、筒体 15 の外周面と反応容器 11 の筒部 11 a の内周面とは所定の距離 d1 だけ離間している。具体的には、距離 d1 は 1～50 mm である。また、筒体 15 の上端と反応容器 11 の蓋部 11 b とは離間している。

【0030】

筒体 15 の内部には邪魔板 17 が水平方向に延びるように配置されて、炭化珪素単結晶基板（種結晶） 13 の中心と断熱材 14 の原料ガス供給通路 14 a の中心と邪魔板 17 の中心が一致している。この邪魔板 17 に原料ガスが当たり、原料ガスとの熱の授受が促進することとなる。プレート材 16 と邪魔板 17 は炭化タンタル、もしくは、炭化タンタルを被覆した黒鉛部材よりなる。

【0031】

また、反応容器 11 の蓋部 11 b の上面にはパイプ材 18 の下面が密着した状態で固設されており、反応容器 11 がパイプ材 18 に連結支持されている。パイプ材 18 は上下方向に延びている。このパイプ材 18 の上端部には回転・上下動機構（図示略）が設置され、この機構によりパイプ材 18 を回転および上下動（昇降）できるようになっている。つまり、炭化珪素単結晶基板（種結晶） 13 が反応容器 11 内に配置された状態において成長時にパイプ材 18 を回転させたり上動させることにより炭化珪素単結晶基板（種結晶） 13 を回転や上動させることができるようになっている。また、反応容器 11 を支持するパイプ材 18 の内部を通して冷却ガスが導入されてパイプ材 18 の下端部に設けた透孔を通してパイプ材 18 の外部に排出される。このようにして反応容器の蓋部 11 b の裏面に冷却用のガスが導入されて、ガスの通過に伴ない冷却ガスと反応容器 11 との間で熱交換が行われ、種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13 をその周辺に比べ局所的に低温化することができるようになっている。

【0032】

図 2 において炭化珪素単結晶 21 の成長時の炭化珪素単結晶基板（種結晶） 13 の配置高さにおける真空容器 10 の外周部には高周波誘導コイル（RF コイル） 19 が巻回され、同コイル 19 を通電することにより成長時において炭化珪素単結晶基板（種結晶） 13 を加熱することができるようになっている。

【0033】

また、真空容器 10 の外周部における前記高周波誘導コイル 19 の下方には高周波誘導コイル（RF コイル） 20 が巻回され、同コイル 20 を通電することにより筒体 15 の内部を通過する原料ガスを加熱することができるようになっている。

【0034】

本実施形態においては、高周波誘導コイル（RFコイル）20と筒体15とプレート材16と邪魔板17によって、種結晶となる炭化珪素単結晶基板13への原料ガスを種結晶となる炭化珪素単結晶基板13での温度よりも高くなるように加熱する加熱装置（高周波誘導加熱装置）が構成されている。つまり、高周波誘導コイル（RFコイル）19とは別に高周波誘導コイル（RFコイル）20が設けられ、炭化珪素単結晶基板（種結晶）13に供給する原料ガスの温度を炭化珪素単結晶基板13の温度とは独立に制御できる。

【0035】

また、反応容器11は、加熱装置（15, 16, 17, 20）により加熱した原料ガスを用いて種結晶となる炭化珪素単結晶基板13から結晶成長させた後の成長に寄与しなかった原料ガスを再び上流側に戻す構造の反応容器となっている。詳しくは、図2において上下方向での温度分布で示すように反応容器11内において種結晶となる炭化珪素単結晶基板13に向かって温度が下がる温度勾配を有し、反応容器11内において原料ガスが種結晶となる炭化珪素単結晶基板13に到達した後、原料ガスが反応容器11の内壁に沿って排出する。つまり、有蓋円筒状をなす反応容器11の開口部から原料ガスを反応容器11の中央部において導入して種結晶となる炭化珪素単結晶基板13に到達後、反応容器11の内壁に沿って上流側に戻り、反応容器11の開口部から下流側に流れる。

【0036】

一方、真空容器10の内壁面にはカーボン断熱材12が配置されている。このカーボン断熱材12の内周面と円筒状反応容器11の外周面とは所定の距離d2だけ離間している。具体的には、距離d2は1～50mmである。このカーボン断熱材12は本実施形態においては原料ガスの吸収材として機能する。

【0037】

原料ガスは、断熱材14の原料ガス供給通路14aから供給され、プレート材16の透孔16a、筒体15の内部を経て反応容器11の内部に入り、種結晶となる炭化珪素単結晶基板13に至る。さらに、向きを変えて筒体15の外周面と筒部11aの内周面との間を通して反応容器11の外部に至る。そして、再び向

きを変えて筒部 11a の外周面とカーボン断熱材（吸収材）12 の内周面との間を
通って排気系に至る。この時、カーボン断熱材（吸収材）12 にて、戻された
原料ガスを加熱装置（15, 16, 17, 20）により再び加熱した後の原料ガ
スが吸収されることになる。

【0038】

なお、炭化珪素単結晶基板（種結晶）13 から炭化珪素単結晶 21 が成長する
様子をモニターすることができるようになっている。具体的には、真空容器 10
の外部から炭化珪素単結晶 21 に対し X 線を照射して真空容器 10 を通過した X
線を信号に変換してモニターしている。また、加熱装置の温度は、プレート材 1
6 の底面を断熱材 14 に設けた観測孔（貫通孔）22 を通してパイロメーターに
よって測定することができるようになっている。さらに、パイプ材 18 の内部を
通してパイロメーターにより、反応容器の蓋部 11b の上面での温度を測定する
ことができるようになっている。また、本装置では、排気系にはポンプ（図示せ
ず）が設けられ、このポンプへの排出弁（図示せず）の開度を調整することによ
り、雰囲気圧力を一定に調整できるようになっている。

【0039】

次に、炭化珪素単結晶の製造方法について説明する。

まず、反応容器 11 の内部に種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13 を配置する
。そして、真空容器 10 内に、Si を含有するガスと C を含有するガスとを含む
原料ガスを導入する。原料ガスの流量はマスフローコントローラにて制御される
。この原料ガスは、原料ガスの加熱装置（15, 16, 17, 20）により所望
の温度まで加熱される。この加熱装置による温度は断熱材 14 中の観測孔（貫通
孔）22 を通してパイロメーターによって測定される。

【0040】

高温に加熱された原料ガスは、反応容器 11 の内部に導入され、それよりも低
温に保持された種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13 から炭化珪素単結晶 21 が
成長する。パイプ材 18 の内部を通してパイロメーターにより反応容器 11 の蓋
部 11b の温度が測定され、炭化珪素単結晶基板 13 の温度に換算される。単結
晶成長時には、X 線によって炭化珪素単結晶 21 の成長量が検出され、その結果

を反映させる形で反応容器 11（炭化珪素単結晶基板 13）を回転や上動させる。

【0041】

より詳しくは、反応容器 11 と、加熱装置（15, 16, 17, 20）における加熱した原料ガスを反応容器 11 に向かって導出する筒体 15 とは、別体構造をなし、かつ、種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13 は、反応容器 11 内において加熱装置の筒体 15 から接離する方向に移動可能に支持されている。ここで、炭化珪素単結晶 21 の成長表面と加熱装置の筒体 15 との間隔 L1 を 20 mm 以下、好ましくは、5 mm 以下にする。

【0042】

一方、結晶成長に寄与できなかった原料ガスは、炭化珪素単結晶基板 13 で反転して、反応容器の筒部 11a の内壁に沿って下側に流れる。つまり、種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13 において結晶成長に寄与しなかった原料ガスを再び加熱すべく、種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13 に向かう原料ガスの流れに対し逆向きの原料ガスの流れが作られる。そして、反応容器の筒部 11a の内周面と筒体 15 の外周面との間の隙間（d1）を通して反応容器 11（成長空間）の外に放出される。

【0043】

このように、導入した原料ガスを種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13 にて反転させると、原料ガスの流れにおいて、種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13（およびその周辺の部位）においては過飽和となる低温して結晶が析出するとともに、その上流側および下流側においては未飽和となる高温にして結晶が析出しないようにすることができる。即ち、反応容器 11 の内壁（側壁）において種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13 に向かって温度が低くなるような温度勾配を設定することによって、最も低温となっている種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13 から結晶を析出させた原料ガスは、そこで反転し、反応容器 11 の内壁（側壁）に沿って流れる。反転した原料ガスは、炭化珪素単結晶基板 13 より温度の高い反応容器内壁（側壁）では未飽和となり、内壁（側壁）に結晶を析出させないで反応容器 11 の外へ放出される。その結果、ガス流路の温度を均一にする方式（

図 8) に比べ炭化珪素単結晶の収率を向上させることができるとともに、反応容器 11 内 (成長空間) が、析出した結晶によって閉塞されることを回避することができる。

【0044】

また、反応容器 11 の外周面には適当な間隔 (図 2 の d 2) をおいてカーボン断熱材 (吸収材) 12 が配置されており、結晶成長に寄与しなかった原料ガスが反応容器 11 の外において吸収される。つまり、反応容器 11 (成長空間) から排出された原料ガス中に残存する炭化珪素は、カーボン断熱材 (吸収材) 12 の中で析出する。詳しくは、加熱装置 (15, 16, 17, 20) およびコイル 19 の駆動により、図 3 に示すように、反応容器 11 の外周部に配置されたカーボン断熱材 (吸収材) 12 においては外側に向かって低温となる温度勾配が設定される。これを駆動力としてカーボン断熱材 (吸収材) 12 に吸収された炭化珪素は低温部に順次蓄積されていく。そのため、炭化珪素を回収できる。

【0045】

一方、図 2, 3 に示すごとく、反応容器 11 から放出された原料ガス中に残存する炭化珪素以外のガスは、カーボン断熱材 (吸収材) 12 の内周面と反応容器 11 の外周面との間の隙間を通して、ポンプ (図示せず)、即ち、排気系へ排気される。そのため、ガスの経路が塞がれることを回避することができる。

【0046】

このようにして、原料ガスの流れとして、種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13 の上流において原料ガスを加熱した後、それよりも低温に保持された種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13 から結晶成長させ、さらに、成長に寄与しなかった原料ガスを再び加熱した後、吸収材としてのカーボン断熱材 12 に吸収させるようにした。その結果、炭化珪素単結晶 21 の収率を向上させることができるとともに、反応容器 11 内 (成長空間) を含めたガス流路が、析出した結晶によって閉塞されることがなく定常的な成長が実現できる。

【0047】

また、反応容器 11 が、加熱装置 (15, 16, 17, 20) における加熱した原料ガスを反応容器 11 に向かって導出する筒体 15 から分離されているので

、熱伝導が遮断され、反応容器 11 と加熱装置の筒体 15 の温度差を大きく設定することができる。この温度差を大きく設定できることにより、種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13 での過飽和度を大きくすることができ、収率の高い結晶成長が可能となる。また、結晶が長尺になるにしたがって成長面の温度等の成長環境が変化するが、これを最小限に抑制するために種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13 を適宜、昇降、回転させるが、このことから、反応容器 11 と加熱装置 (15, 16, 17, 20) が分離されていることは重要である。

【0048】

また、パイプ材 18 の内部を通して冷却ガスが導入され、炭化珪素単結晶基板 (種結晶) 13 が低温化される。このように、種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13 のみを局所的に低温にすることにより、単結晶の収率が向上する。また、こうすることにより、単結晶と周辺に生成する多結晶を分離でき、高品質な単結晶を成長させるためには好適である。

【0049】

なお、吸収材としてカーボン断熱材 12 を使用したが、多孔質カーボンやカーボンフェルトを用いてもよい。要は、吸収材は、多孔質カーボン、カーボンフェルト、カーボン断熱材の少なくともいずれかを用いる。

【0050】

次に、炭化珪素単結晶の成長実験を行ったので説明する。

原料ガスとして、 SiH_4 (シラン) = 0.01 ~ 10 リットル/分、 C_3H_8 (プロパン) = 0.01 ~ 10 リットル/分、導入した。また、原料のキャリアガスとして、 H_2 (水素) = 0 ~ 100 リットル/分、 Ar (アルゴン) = 0 ~ 100 リットル/分、 He (ヘリウム) = 0 ~ 100 リットル/分を、適宜、導入した。さらに、単結晶の電気的特性を制御することを目的に、必要に応じて、 N_2 (窒素) = 0 ~ 10 リットル/分、 $(\text{CH}_3)_3\text{Al}$ (トリメチルアルミニウム) = 0 ~ 10 リットル/分、導入した。また、反応容器 11 へは冷却ガスとして、 Ar (アルゴン) = 0 ~ 100 リットル/分導入した。成長装置内 (真空容器 10 内) の圧力は 1 ~ 100 Kpa の範囲で一定に制御した。原料ガスは、高周波誘導コイル 20 等による加熱装置によって 2300 ~ 2700℃ に加熱し、

炭化珪素単結晶基板 13 は高周波誘導コイル 19 にて $2100 \sim 2600^{\circ}\text{C}$ に保持した。その結果、炭化珪素単結晶基板 13 から $0.1 \sim 10 \text{ mm/h}$ の成長速度で炭化珪素単結晶 21 が成長した。また、円筒状反応容器 11 の天井以外には、多結晶が発達することなく、優れた品質の単結晶が効率的に成長した。また、カーボン断熱材 12 に吸収された炭化珪素はガスの経路を塞ぐことなく、定常的な連続成長が実現した。

【0051】

次に、炭化珪素単結晶の成長実験の一例を具体的数値を挙げて説明する。

[測定例]

上記製造装置を用いて、 $\text{SiH}_4 = 1$ リットル/分、 $\text{C}_3\text{H}_8 = 0.333$ リットル/分、 $\text{H}_2 = 10$ リットル/分、 $\text{He} = 5$ リットル/分導入し、雰囲気気圧 = 53 Kpa 、結晶基板温度 = 2300°C 、原料ガスの加熱装置温度 = 2400°C とする。これにより、成長速度 = 1 mm/h の SiC 単結晶成長が実現した。

(第2の実施の形態)

次に、第2の実施の形態を、第1の実施の形態との相違点を中心に説明する。

【0052】

図4には、本実施形態における炭化珪素単結晶の製造装置の概略断面図を示す。

本実施の形態においては、原料ガスの加熱装置 (15, 16, 20) の構成部材として板材 30 を用いている。板材 30 は筒体 15 内の原料ガスの通路に配置され、複数の透孔 31 を有している。板材 30 はタンタル製である。板材 30 の透孔 31 には原料ガスが通り原料ガスが攪拌される。こうして、板材 30 の複数の透孔 31 を通して反応容器 11 (成長空間) に攪拌された原料ガスが導入される。このとき、原料ガスの流速が場所によって異なる。このように、種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13 の上流において原料ガスを加熱して種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13 へ導入するに際し、原料ガスを攪拌しており、これにより、反応容器 11 (成長空間) における原料ガスの攪拌が促進され、単結晶の収率を向上させることができる。また、この部材 (30) は、効率よく、原料ガスの温度を上げる上でも有効である。

【0053】

一方、反応容器 11 の内部において、炭化珪素単結晶基板 13 の周囲には黒鉛製部材 33 が配置されている。この黒鉛製部材 33 の上面には断熱部材 34 が貼り合わされ、炭化珪素単結晶基板 13 の周囲に断熱部材 34 が配置されている。黒鉛製部材 33 は炭化珪素単結晶基板（種結晶） 13 よりも高い温度となっている。このように、種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13 の周辺に断熱部材 34 を配置することにより、反応容器 11 の内部において種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13 の周囲に比べ当該基板 13 を局所的に低温化している。

【0054】

図 5 を用いて詳しく説明する。

図 5 において、反応容器 11 の天井面には突部 11c が形成され、この突部 11c に炭化珪素単結晶基板（種結晶） 13 が固定されている。この炭化珪素単結晶基板（種結晶） 13 の高さとはほぼ同じ高さ位置において炭化珪素単結晶基板（種結晶） 13 の周囲には、黒鉛製部材 33 および断熱部材 34 が水平方向に延びる状態で設けられている。よって、上下方向での原料ガスの温度プロファイルとして、断熱部材 34 の上下面で温度ギャップができる。つまり、黒鉛製部材 33 および断熱部材 34 が無い場合には、図 5 の温度分布として破線で示すようになるが、これが、実線で示すごとく、断熱部材 34 において温度差が生じる。これにより、種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13 のみを局所的に低温にでき、単結晶の収率が向上する。また、こうすることにより、単結晶と周辺に生成する多結晶を分離でき、高品質な単結晶を成長させるためには好適である。

【0055】

このような製造装置で成長実験を実施したところ、第 1 の実施の形態における[測定例] に比べて、20～40%成長速度が向上した。

（第 3 の実施の形態）

次に、第 3 の実施の形態を、第 1 の実施の形態との相違点を中心に説明する。

【0056】

図 6 には、本実施形態における炭化珪素単結晶の製造装置の概略断面図を示す。

反応容器 11 の下側開口部は筒体 15 の外周面との間が塞がれている。また、反応容器 11 における下端部に原料ガスの出口（透孔）40 が形成され、この出口（透孔）40 に水素のみを透過する水素分離膜 41 を設置している。このように反応容器 11（成長空間）に導入された原料ガスを排出する際に、水素のみを透過する水素分離膜 41 を通すこととし、水素のみを選択的に排出している。つまり、反応容器 11 から排出されるガスを水素のみにしている。広義には、反応容器 11 から排出されるガスを Si および C を含有しないガスのみにする。

【0057】

これら構成により、反応容器 11 内において、原料ガスの一部が循環する。詳しくは、筒体 15 からの原料ガスが炭化珪素単結晶基板（種結晶）13 に向かって流れ、さらに、炭化珪素単結晶基板（種結晶）13 において反転した原料ガスの一部が再び原料ガスと共に炭化珪素単結晶基板 13 に供給される。これにより、導入した原料ガスを有効に結晶化させることができる。その結果、結晶化できなかった原料ガスが再利用され、導入した原料ガスが高効率に結晶成長に寄与できる。即ち、特許文献 1 に記載の方法では単結晶として成長に寄与する原料の割合が小さく原料の利用効率が悪いが、この不具合を解消して原料の利用効率向上を図ることができる。

【0058】

以上のように、水素分離膜 41 としてカーボンナノチューブ膜を設置することにより、原料ガスのほとんどが単結晶成長に寄与できた。

（第 4 の実施の形態）

次に、第 4 の実施の形態を、第 1 の実施の形態との相違点を中心に説明する。

【0059】

図 7 には、本実施形態における炭化珪素単結晶の製造装置の概略断面図を示す。

本実施の形態においては、反応容器が、台座 50 と筒体（円筒体）51 からなり、筒体 51 は成長空間を形成する。台座 50 と筒体 51 は分離しており、別体構造をなしている。また、台座 50 は、種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13 を支持し、かつ、筒体 51 の内部を移動可能である。これにより、炭化珪素単結晶

基板 13 および炭化珪素単結晶 21 が筒体 51 とは独立に移動が可能である。

【0060】

これによって、炭化珪素単結晶 21 の成長表面と、成長空間を形成する筒体 51 と、原料ガス加熱装置（特に筒体 15）の相対的な位置を保った状態で成長を続けることができる。その結果、成長結晶が長尺となった場合の成長環境の変化を最小にすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の原理説明のための図。

【図 2】 第 1 の実施の形態における炭化珪素単結晶の製造装置の概略断面図

。

【図 3】 製造装置の一部を示すととも温度プロファイルを示す図。

【図 4】 第 2 の実施の形態における炭化珪素単結晶の製造装置の概略断面図

。

【図 5】 製造装置の一部を示すととも温度プロファイルを示す図。

【図 6】 第 3 の実施の形態における炭化珪素単結晶の製造装置の概略断面図

。

【図 7】 第 4 の実施の形態における炭化珪素単結晶の製造装置の概略断面図

。

【図 8】 従来の製造装置の概略断面図。

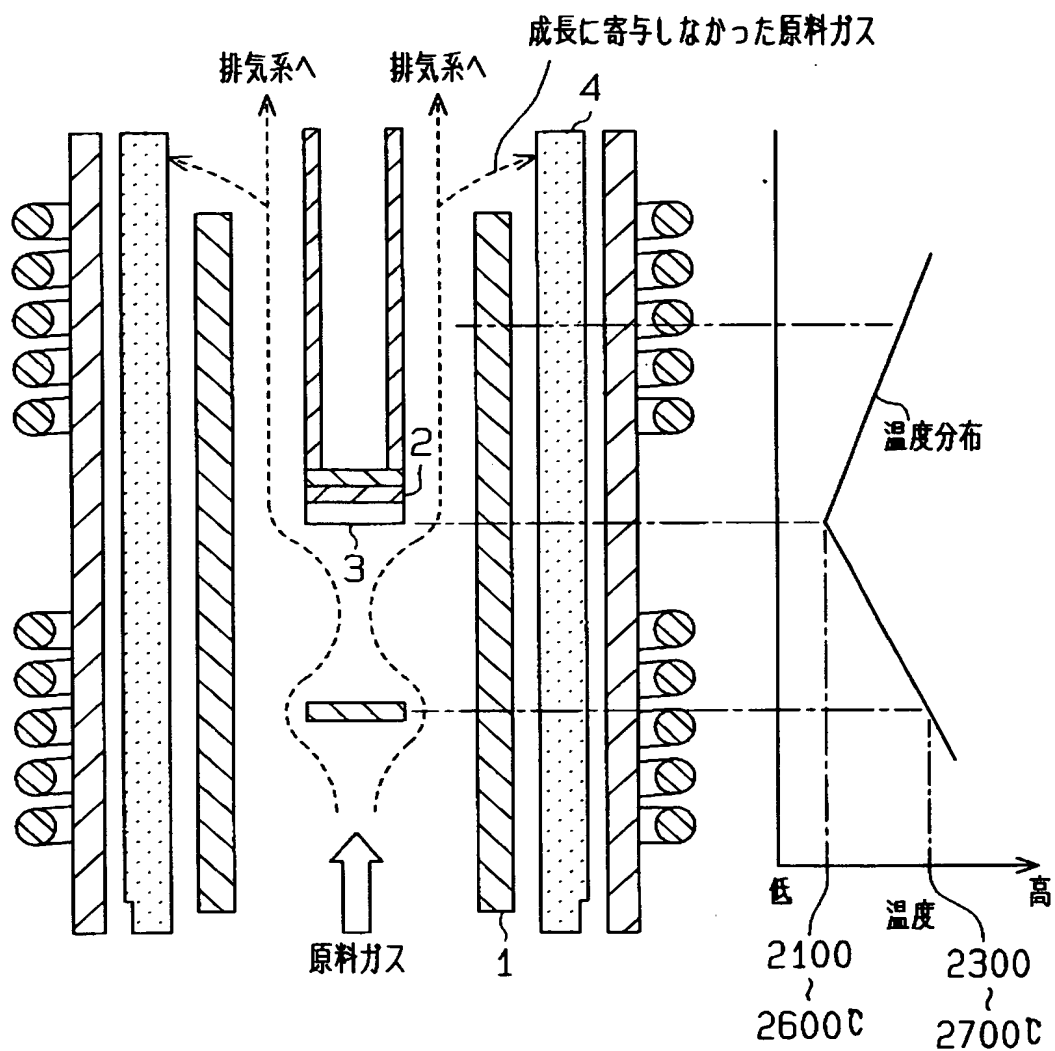
【図 9】 従来の製造装置の斜視図。

【符号の説明】

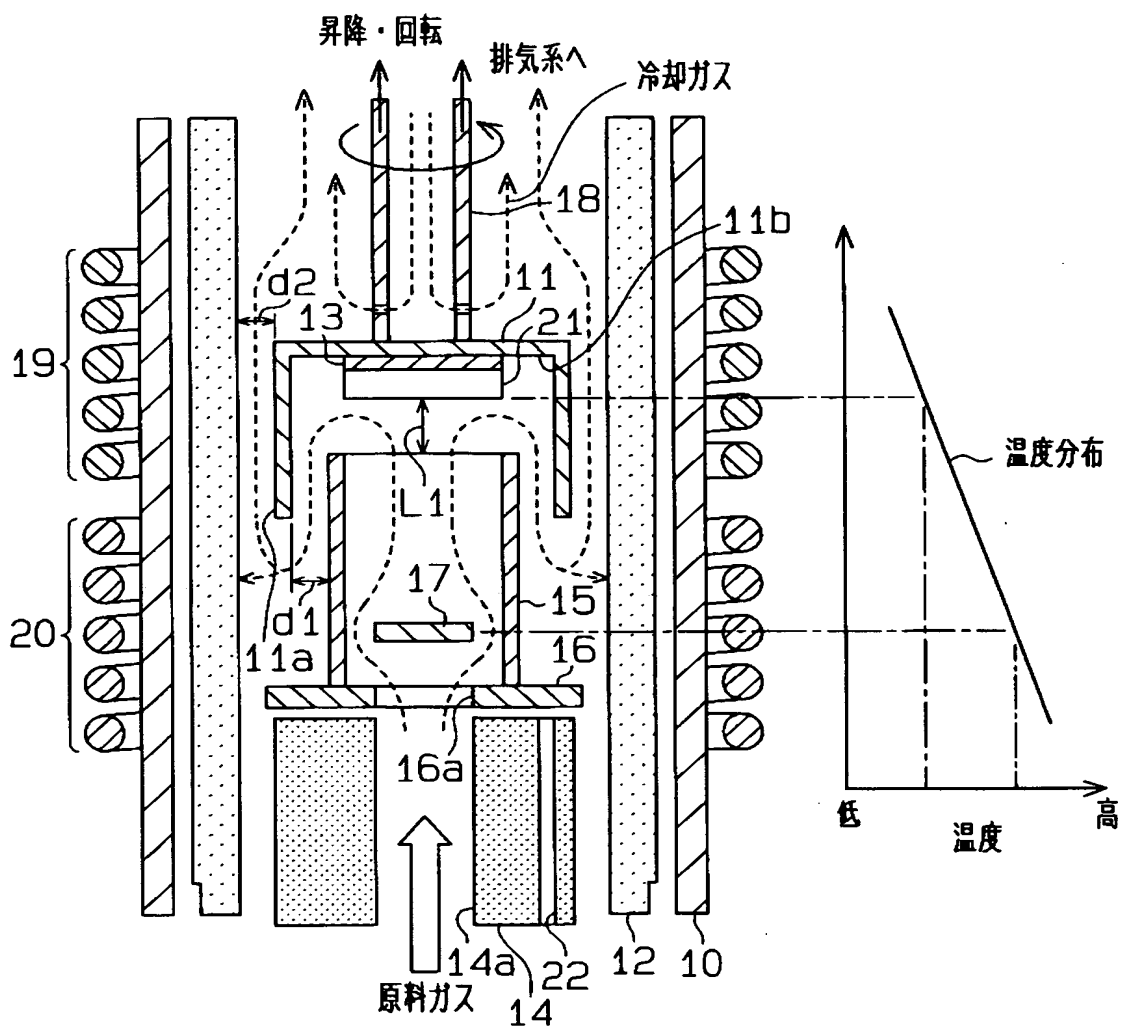
1…反応容器、2…炭化珪素単結晶基板、3…炭化珪素単結晶、4…吸収材、
11…反応容器、12…カーボン断熱材（吸収材）、13…炭化珪素単結晶基板、
15…筒体、16…プレート材、17…邪魔板、20…高周波誘導コイル、21…炭化珪素単結晶、30…板材、31…透孔、40…出口、41…水素分離膜、
50…台座、51…筒体。

【書類名】 図面

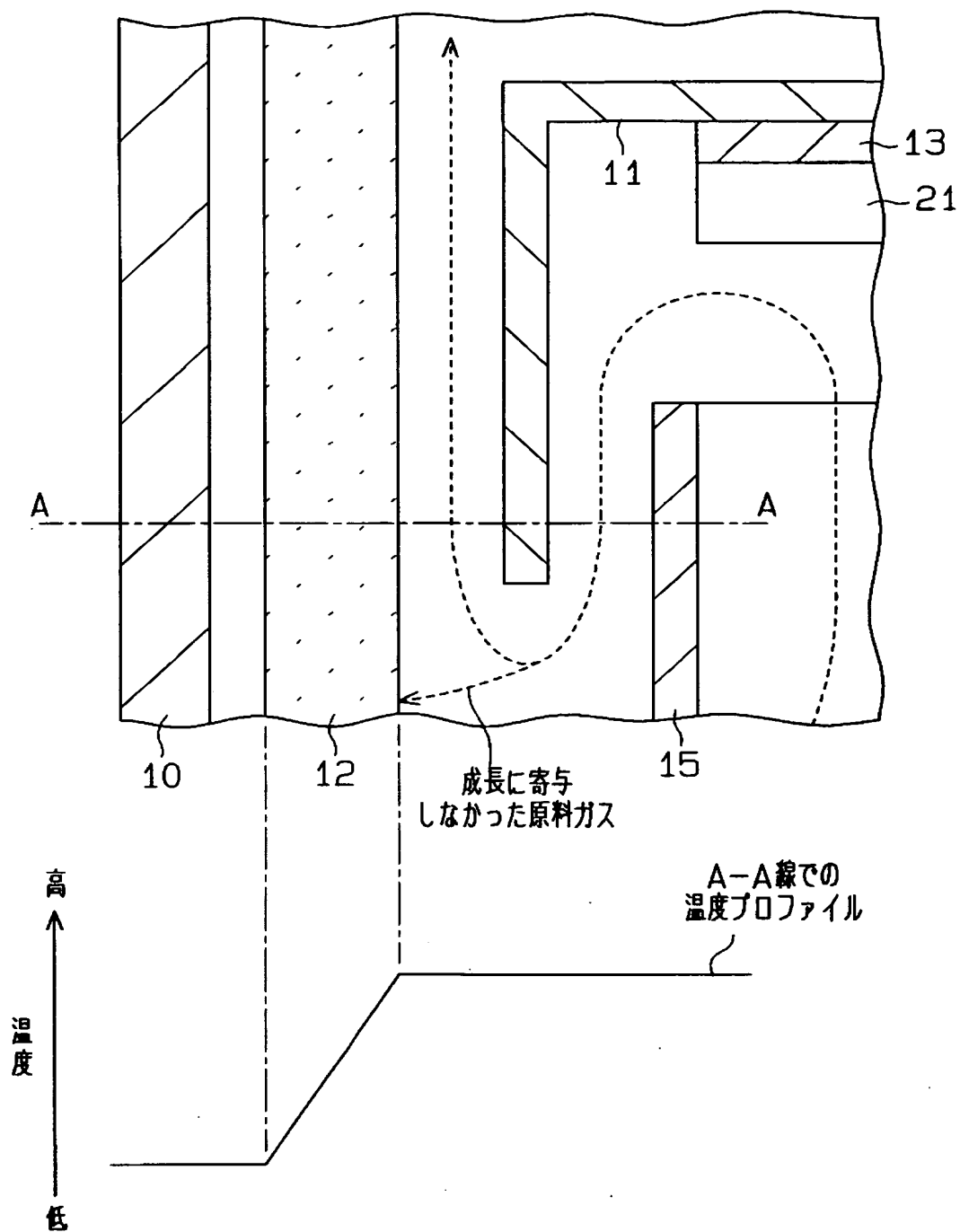
【図 1】



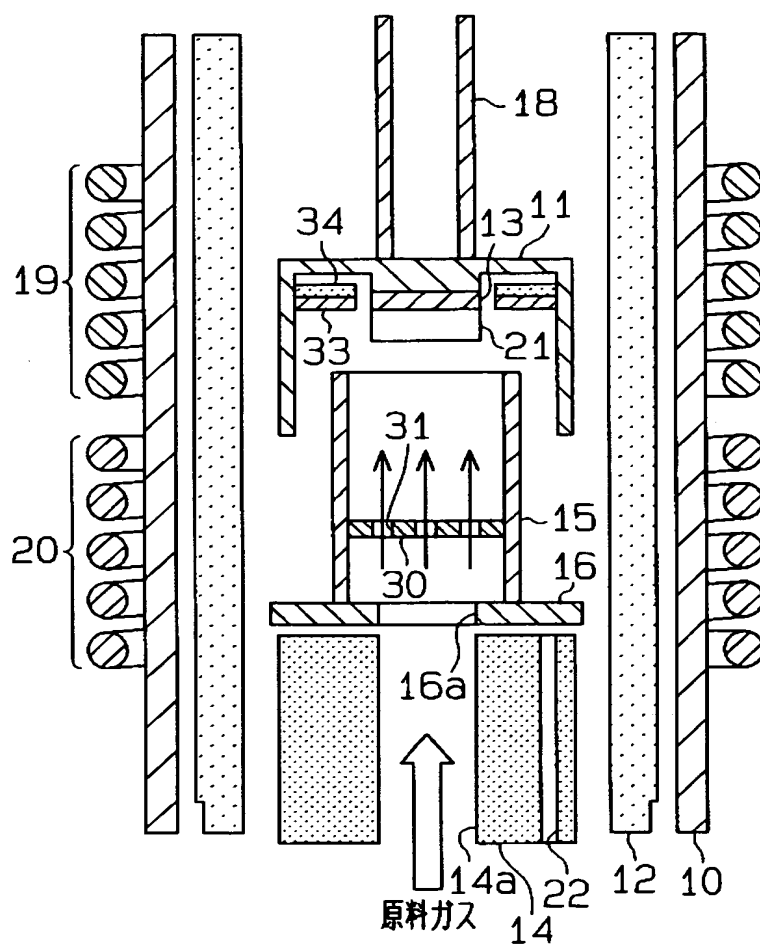
【図 2】



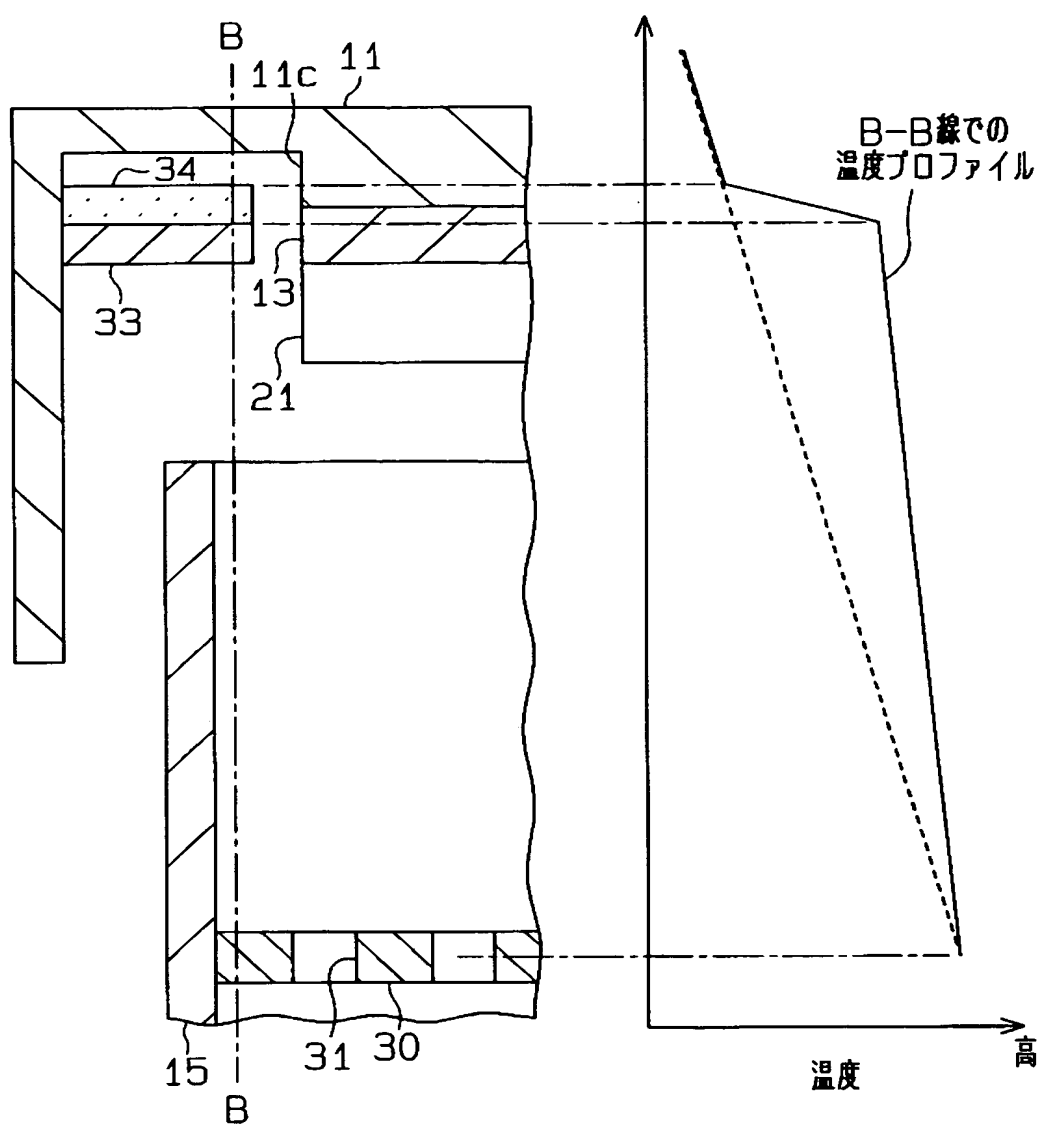
【図 3】



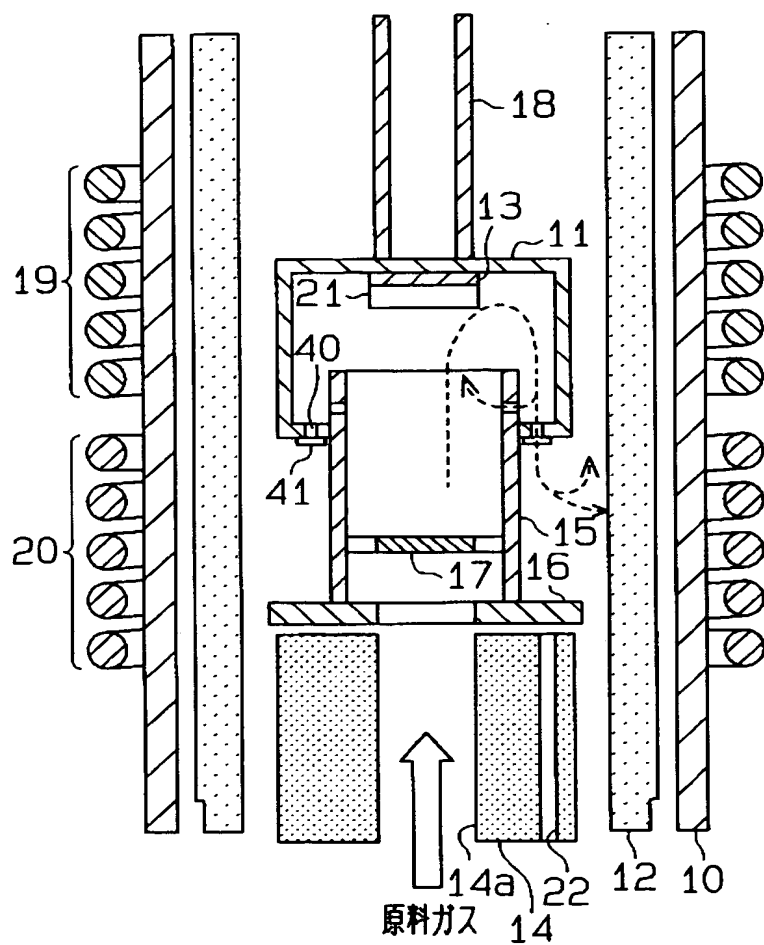
【図 4】



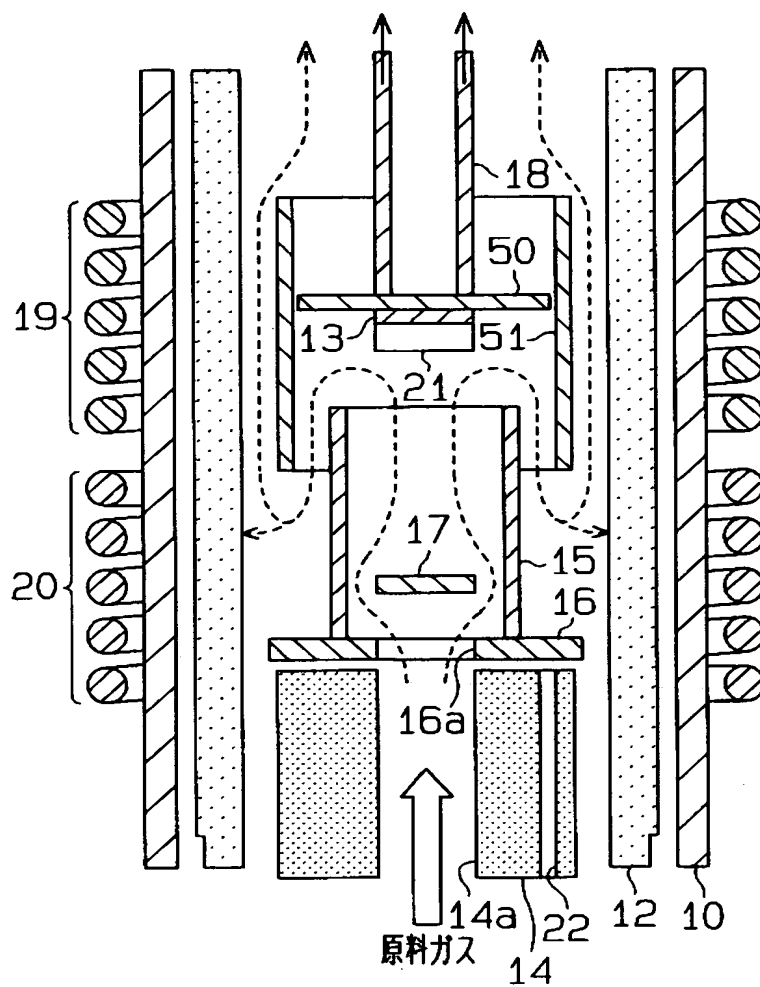
【図 5】



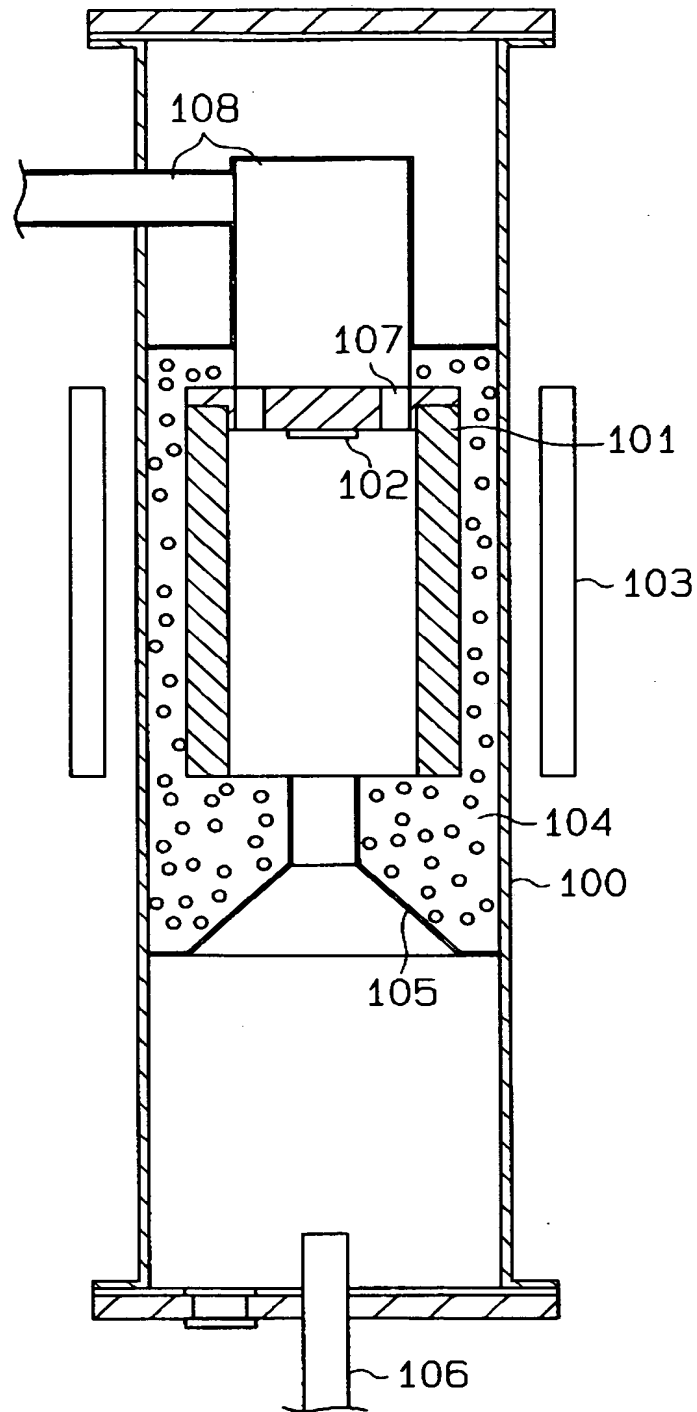
【図 6】



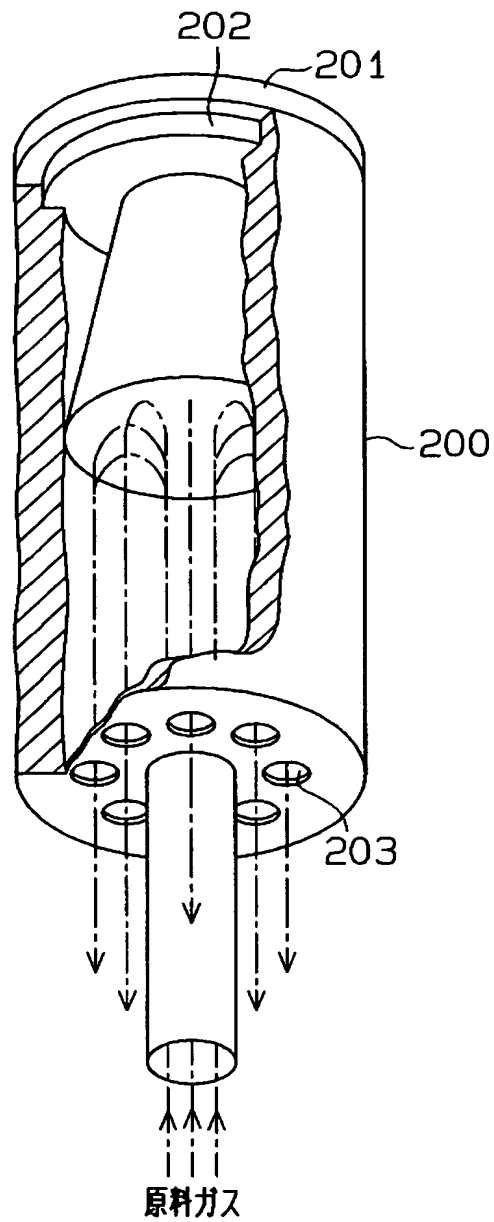
【図 7】



【図 8】



【図 9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 効率的かつ定常的に結晶成長させることができる炭化珪素単結晶の製造方法および製造装置を提供する。

【解決手段】 反応容器 11 の内部に種結晶となる炭化珪素単結晶基板 13 を配置し、反応容器 11 内に、Si を含有するガスと C を含有するガスとを含む原料ガスを導入することにより、基板 13 から炭化珪素単結晶 21 を成長させる。このとき、加熱装置（15，16，17，20）は、基板 13 への原料ガスを基板 13 での温度よりも高くなるように加熱する。反応容器 11 は、加熱した原料ガスを用いて基板 13 から結晶成長させた後の成長に寄与しなかった原料ガスを再び上流側に戻す。カーボン断熱材（吸収材）12 は、戻された原料ガスを加熱装置（15，16，17，20）により再び加熱した後の原料ガスを吸収する。

【選択図】 図 2

特願 2 0 0 3 - 1 0 2 0 1 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 4 2 6 0]

1. 変更年月日	1 9 9 6 年 1 0 月 8 日
[変更理由]	名称変更
住 所	愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地
氏 名	株式会社デンソー